

LMARPAT

LMARPAT ファイルは、MARPAT ファイルの使い方を学ぶための練習用ファイルです。LMARPAT ファイルは、1988 年および 1989 年に発行され、CA の 108 巻、109 巻、110 巻、111 巻、および 112 巻に収録された特許のマルクーシュ検索用ファイルです。このファイルのレコード番号は CA の抄録番号です。

各レコードには、特許請求の範囲 (Claims)、および場合により発明の詳細な説明 (Disclosure) のマルクーシュ構造、書誌情報、対応特許情報、関連特許ファミリー情報、詳細な化学物質索引と一般事項索引 (CAS 登録番号を含む)、および抄録が収録されており、これらすべてが表示できます。構造は構造検索ができます。

LMARPAT ファイルは次のファイル・クラスターのメンバーです。LEARNING

収録内容

CA が収録する国の特許の請求範囲に記載された有機または有機金属化合物のマルクーシュ (Markush) 構造を収録しています。すべての化学分野が収録されます。ただし、合金、金属酸化物、無機塩、金属間化合物、およびポリマーは、現在のところ、このファイルには収録されていません。

収録源

世界中の特許

ファイル内容

1988 年および 1989 年
569 件のレコード
1,000 件以上のマルクーシュ構造
更新はありません
自動 SDI 検索はできません

検索補助資料

MARPAT ユーザーガイド
オンラインヘルプ (HELP DIRECTORY で利用できるすべてのヘルプメッセージが表示されます)
STNGUIDE

データベース製作者

Chemical Abstracts Service
2540 Olentangy River Road
P. O. Box 3012
Columbus, Ohio 43210-0012
USA
Phone: (+1)614-447-3600
Fax: (+1)614-447-3798

データベース代理店

一般社団法人 化学情報協会
〒113-0021 東京都文京区
本駒込 6-25-4 中居ビル
電話 0120-003-462
FAX 03-5978-4090
URL <http://www.jaici.or.jp/>

ヨーロッパ

STN カールスルーエ

FIZ Karlsruhe
P.O. Box 2465
76012 Karlsruhe
Germany
Phone: +49-7247-808-555
Fax: +49-7247-808-259
E-mail: helpdesk@fiz-karlsruhe.de
Internet: www.stn-international.de

日本

STN 東京

一般社団法人 化学情報協会
〒113-0021 東京都文京区本駒込6-25-4 中居ビル
Phone: 0120-003-462 (Help Desk)
: 0120-151-462 (上記以外)
Fax: 03-5978-4090
E-mail: support@jaici.or.jp(Help Desk)
customer@jaici.or.jp (上記以外)
Internet: www.jaici.or.jp

北アメリカ

STN コロンバス

CAS
P.O. Box 3012
Columbus, Ohio 43210-0012 U.S.A
CAS Customer Care:
Phone: 800-753-4227 (North America)
614-447-3700 (worldwide)
Fax: 614-447-3751
E-mail: help@cas.org
Internet: www.cas.org

LMARPAT

LMARPAT ファイルは、MARPAT ファイルの使い方を学ぶための練習用ファイルです。LMARPAT ファイルは、1988 年および 1989 年に発行され、CA の 108 巻、109 巻、110 巻、111 巻、および 112 巻に収録された特許のマルクーシュ検索用ファイルです。このファイルのレコード番号は CA の抄録番号です。

各レコードには、特許請求の範囲 (Claims)、および場合により発明の詳細な説明 (Disclosure) のマルクーシュ構造、書誌情報、対応特許情報、関連特許ファミリー情報、詳細な化学物質索引と一般事項索引 (CAS 登録番号を含む)、および抄録が収録されており、これらすべてが表示できます。構造は構造検索ができます。

LMARPAT ファイルは次のファイル・クラスターのメンバーです。LEARNING

収録内容

CA が収録する国の特許の請求範囲に記載された有機または有機金属化合物のマルクーシュ (Markush) 構造を収録しています。すべての化学分野が収録されます。ただし、合金、金属酸化物、無機塩、金属間化合物、およびポリマーは、現在のところ、このファイルには収録されていません。

収録源

世界中の特許

ファイル内容

1988 年および 1989 年
569 件のレコード
1,000 件以上のマルクーシュ構造
更新はありません
自動 SDI 検索はできません

検索補助資料

MARPAT ユーザーガイド
オンラインヘルプ (HELP DIRECTORY で利用できるすべてのヘルプメッセージが表示されます)
STNGUIDE

データベース製作者

Chemical Abstracts Service
2540 Olentangy River Road
P. O. Box 3012
Columbus, Ohio 43210-0012
USA
Phone: (+1)614-447-3600
Fax: (+1)614-447-3798

データベース代理店

(社)化学情報協会
〒113-0021 東京都文京区
本駒込 6-25-4 中居ビル
電話 03-5978-3601
FAX 03-5978-3600
URL <http://www.jaici.or.jp/>

ヨーロッパ

STN カールスルーエ

FIZ Karlsruhe
P.O. Box 2465
76012 Karlsruhe
Germany
Phone: +49-7247-808-555
Fax: +49-7247-808-259
E-mail: helpdesk@fiz-karlsruhe.de
Internet: www.stn-international.de

日本

STN 東京

(社)化学情報協会
〒113-0021 東京都文京区本駒込6-25-4 中居ビル
Phone: 0120-003-462 (Help Desk)
: 0120-151-462 (上記以外)
Fax: 03-5978-3600
E-mail: support@jaici.or.jp(Help Desk)
customer@jaici.or.jp (上記以外)
Internet: www.jaici.or.jp

北アメリカ

STN コロンバス

CAS
P.O. Box 3012
Columbus, Ohio 43210-0012 U.S.A
CAS Customer Care:
Phone: 800-753-4227 (North America)
614-447-3700 (worldwide)
Fax: 614-447-3751
E-mail: help@cas.org
Internet: www.cas.org

構造検索の範囲

SEARCHコマンドを初心者用モードで入力すると、検索実行前に質問式のアトリビュート（たとえば、MLEVEL）の変更ができます。

範囲	内 容	SEARCH コード	SEARCH 例
Sample (デフォルト)	ファイルの固定した5%を検索	SAM	SEARCH L1 SAM SSS
Full	ファイルの全体(100%)を検索	FUL	S L5 SSS FUL
Range	利用者が指定した範囲内で検索	RAN	S L4 RAN=(V110)
Subset Sample	当ファイルで得られた回答セットの中を サンプル検索	SUB SAM	S L7 CSS SUB=L5 SAM
Subset Range	当ファイルで得られた回答セットの中を 利用者が指定した範囲で検索	SUB RAN	S L3 SUB=L2 RAN=(V110)
Subset Full	当ファイルで得られた回答セット全体 (100%)を検索	SUB FUL	S L8 SUB=L6 FUL

DISPLAYおよびPRINT形式

回答のディスプレイには下記の表示形式を自由に組み合わせることができます。複数のコードは、“D TI AU”のようにスペースやカンマで区切ってください。フィールドは指定された順序で表示されます。当ファイルではプリントコマンドは利用できません。

当ファイルでは、表示料金は無料です。

ヒットタームハイライト機能がANおよびMSTRフィールドで利用できます。HIT、FHIT、FQHITおよびQHIT形式を使うためには、検索時にハイライト機能がONになっている必要があります。

形 式	英 語 名	内 容	入 力 例
AB	Abstract Text	抄録テキスト	D AB
AI (AP) ¹⁾	Patent Application Information	特許出願情報	D AI PI
AI. B (AP. B) ¹⁾	Patent Application Information, Basic	特許出願情報:Basic特許	D AI. B
AN	Accession Number	レコード番号	DISPLAY L2 1-10 AN HIT
CC	CA Classification Code (CA section and section cross-references)	CA分類コード (CAセクションと関連セクション)	D CC
CT ²⁾	Controlled Term	統制語	D CT
CYA ²⁾	Country of Author	著者の所属国	D CYA
CYC (CY. CNT) ²⁾	Patent Country Count	特許国数	D CYC
DS ²⁾	Designated States	指定国	D PI DS
DS. B ²⁾	Designated States, Basic	指定国:Basic特許	D DS. B
DT (TC)	Document Type	資料種類	D DT
FS ²⁾	File Segment (Section Group)	ファイルセグメント (セクショングループ)	D FS
GI ³⁾	Graphic Image or Graphic Image Information	グラフィック情報	D GI
ICA	Additional or Supplimentary IPC	国際特許分類、追加分類 (参考情報記号)	D 2-10 ICA
ICI	Index or Complementary IPC	国際特許分類、インデキシング コード (相補情報記号)	D 5 8 ICI
ICM	Main IPC	国際特許分類 (主分類)	D ICM
ICS	Secondary IPC	国際特許分類 (副分類)	D ICS

(続く)

- 1) 特許番号、出願番号および優先権出願番号のデフォルトはSTN形式で表示されます。ダウエント形式で表示するときには、矢印プロンプトで SET PATENT DERWENT と指示します。STN形式に戻すときには、SET PATENT STN と指示します。
- 2) カスタム形式のみの表示です。
- 3) 抄録中の構造図はグラフィック端末機またはグラフィック機能のついたソフトウェアを使用したときのみオンラインで表示できます。オフラインプリントでも表示できます。

DISPLAY および PRINT 形式

形式	英語名	内容	入力例
IN (AU)	Inventor Name	発明者名	D IN
ISN ²⁾	International Standard (Document) Number	国際標準 (資料) 番号	D ISN
IT (RL) ⁴⁾	Index Term and CAS role	索引語と CASロール	D AN IT
LA	Language	言語	D LA
MSTR	All Markush structures and related text	すべてのマルクーシュ (Markush) 構造および関連テキスト	D AN MSTR
MSTR(n) ²⁾	Markush structure n and its related text	n番目のマルクーシュ (Markush) 構造および関連テキスト	D AN MSTR (1)
NCL	National Patent Classification	米国特許分類	D NCL
PA (CS)	Patent Assignee	特許出願人	D PA
PI (PN) ¹⁾	Patent Information Table	特許情報	D TI PI
PI. B (PN. B) ^{1), 2)}	Patent Information, Basic	特許情報: Basic特許	D PI. B
PNC (PN. CNT) ²⁾	Patent Number Count	特許番号数	D PNC
PRAI (PRN) ¹⁾	Priority Application Information	特許優先権出願情報	D AI PRAI
PRAI. B (PRN. B) ¹⁾	Priority Application Information, Basic	特許優先権出願情報: Basic特許	D PRAI. B
PY ²⁾	Publication Year	発行年	D PY
PY. B ²⁾	Publication Year, Basic	発行年: Basic特許	D TI PY. B
RN ²⁾	CAS Registry Numbers	CAS登録番号	D AN RN
SO	Source	収録源	D TI AU SO
ST	Supplementary Term (CA keyword)	補遺語 (CAキーワード)	D ST
SX ^{2), 5)}	CA Section Cross-Reference Code	CA関連セクションコード	D TI SX
TI	Title of Document	標題	D TI MSTR
ABS ³⁾	GI, AB		D ABS
ALL ^{1), 3), 4)}	AN, TI, IN, PA, SO, DT, LA, IC (ICM, ICS), ICA, ICI, NCL, CC, FAN. CNT, PI, PRAI, OS, GI, AB, ST, IT, RL, MSTR		D L2 1-7 ALL
APPS ¹⁾	AI, PRAI		D APPS
APPS. B ¹⁾	AI. B, PRAI. B		D APPS. B
BIB ¹⁾	AN, TI, IN, PA, SO, DT, LA, FAN. CNT, PI, PRAI, OS (デフォルトはBIB)		D 1-3 BIB HIT
CAN	CA抄録番号のリスト (回答番号なし)		D CAN
CBIB	AN, 圧縮型書誌情報		DISPLAY L1 1 CBIB
DALL ^{1), 3), 4)}	デリミタ型ALL形式		D DALL
DMAX ^{1), 3), 4)}	デリミタ型MAX形式		D MAX
FAM ¹⁾	AN, FAN. CNT, PI, 関連特許ファミリー情報		D FAM
FAN	関連特許ファミリーレコード番号 (AN, FAN. CNT, FAN)		D FAN
FBIB ¹⁾	BIB, 関連特許ファミリー情報		D FBIB
IABS ³⁾	フィールド名付きABS形式		D IABS
IALL ^{1), 3), 4)}	フィールド名付きインデント型ALL形式		D IALL
IBIB ¹⁾	フィールド名付きインデント型BIB形式		D IBIB

(続く)

- 1) 特許番号、出願番号および優先権出願番号のデフォルトはSTN形式で表示されます。ダウエント形式で表示するときには、矢印プロンプトで SET PATENT DERWENT と指示します。STN形式に戻すときには、SET PATENT STN と指示します。
- 2) カスタム形式のみの表示です。
- 3) 抄録中の構造図はグラフィック端末機またはグラフィック機能のついたソフトウェアを使用したときのみオンラインで表示できます。オフラインプリントでも表示できます。
- 4) デフォルトでは、ロールのコードとテキストが表示されます。コードおよびテキストを表示しないためには SET ROLES OFF を入力します。コードのみを表示するためには SET ROLES CODES を入力します。
- 5) SXはCCフィールド中のすべての情報 (CAセクションおよび関連セクション) を表示します。

DISPLAYおよびPRINT形式

形 式	内 容	入 力 例
IC	国際特許分類、主分類と副分類	D PI IC
IDE	AN, MSTR	D IDE
IMAX ^{1), 3), 4)}	フィールド名付きインデント型MAX形式	D IMAX
IND ⁴⁾	IC (ICM, ICS), ICA, ICI, NCL, CC, ST, IT, RL	D TI IND
IPC	国際特許分類 (IC (ICM, ICS), ICA, ICI)	D IPC
ISTD ^{1), 4)}	フィールド名付きインデント型STD形式	D ISTD
MAX ^{1), 3), 4)}	ALL, 関連特許ファミリー情報	D MAX
OBIB ¹⁾	オリジナルBIB形式 (AN, TI, IN, PA, SO, PI, DS, AI, PRAI, DT, LA, OS)	D OBIB
OIBIB ¹⁾	フィールド名付きインデント型OBIB形式	D OIBIB
PATS ¹⁾	SO, PI	D PATS
SAM ⁴⁾	IC (ICM, ICS), ICA, ICI, NCL, CC, SX, TI, ST, IT, and FQHIT	DIS SAM 1-5
SCAN ^{4), 6)}	IC (ICM, ICS), ICA, ICI, NCL, CC, TI, ST, IT, RL, FQHIT (回答番号なしのランダム表示)	D SCAN
STD ¹⁾	AN, TI, IN, PA, SO, DT, LA, FAN.CNT, PI, PRAI, IC (ICM, ICS), ICA, ICI, NCL, OS	D STD
FHIT	最初ヒットしたMSTRおよびテキスト項目	D CBIB ABS FHIT
FQHIT	最初ヒットしたMSTRの簡略表示およびテキスト項目	D FQHIT
HIT	ヒットした全てのMSTRおよびテキスト項目	D CBIB ABS HIT
QHIT	ヒットした全てのMSTRの簡略表示およびテキスト項目	D QHIT

1) 特許番号、出願番号および優先権出願番号のデフォルトはSTN形式で表示されます。ダウエント形式で表示するときには、矢印プロンプトで SET PATENT DERWENT と指示します。STN形式に戻すときには、SET PATENT STN と指示します。

2) カスタム形式のみの表示です。

3) 抄録中の構造図はグラフィック端末機またはグラフィック機能のついたソフトウェアを使用したときのみオンラインで表示できます。オフラインプリントでも表示できます。

4) デフォルトでは、ロールのコードとテキストが表示されます。コードおよびテキストを表示しないためには SET ROLES OFF を入力します。コードのみを表示するためには SET ROLES CODES を入力します。

5) SXはCCフィールド中のすべての情報 (CAセクションおよび関連セクション) を表示します。

6) SCANは、コマンドに続けて入力します。例: D SCANまたは DISPLAY SCAN

SELECT, ANALYZEおよびSORTフィールド

SELECTコマンドは、回答セットの指定したフィールドから抽出した語句にE番号を付与します。

ANALYZEコマンドは、回答セットの指定したフィールドから抽出した語句にL番号を付与します。

(該当項目はY、該当しないものはNで表示されています。)

SORTコマンドは、検索結果を指定したフィールドのアルファベット順または数値順に並べ替えます。

フィールド	フィールドコード	ANALYZE/SELECT	SORT
抄録	AB	Y	N
レコード番号	AN	Y ¹⁾	N
著者名(発明者名)	AU	Y	Y
CA分類コード (セクションおよびサブセクション)	CC	Y	Y
CA関連セクション	SX	Y	Y
CAS登録番号	RN	Y ²⁾	N
CASロール	RL	Y	N
CODEN	CODEN	Y ³⁾	Y
統制語	CT	Y	N
所属機関名(特許出願人)	CS	Y	Y
著者の所属国	CYA	Y	Y
指定国	DS	Y	N
指定国:Basic特許	DS. B	Y ⁴⁾	N
資料種類	DT	Y	Y
関連特許ファミリーレコード番号	FAN	Y ⁵⁾	N
ファイルセグメント	FS	Y	Y
索引語	IT	Y	N
国際標準(資料)番号	ISN	Y ⁶⁾	N
発明者名	IN	Y	Y
国際特許分類	IPC	Y ⁷⁾	Y
国際特許分類、追加分類(参考情報記号)	ICA	Y	Y
国際特許分類、インデキシングコード (相補情報記号)	ICI	Y	Y
国際特許分類、主分類	ICM	Y	Y
国際特許分類、主分類および副分類	IC	Y	Y
国際特許分類、副分類	ICS	Y	Y
言語	LA	Y	Y
米国特許分類	NCL	Y	Y
特許出願国	AC	Y	Y
特許出願国:Basic特許	AC. B	Y ⁸⁾	Y
特許出願日	AD	Y	Y
特許出願日:Basic特許	AD. B	Y ⁹⁾	Y
特許出願情報	AI	Y ^{10), 11)}	Y
特許出願情報:Basic特許	AI. B	Y ^{11), 12)}	Y

(続く)

- 1) SELECT HIT ANはその回答セットが作成される検索でヒットしたレコード番号を回答セットから抽出するために利用します。
- 2) SELECTにより抽出されたタームに/BIが付与されます。
- 3) SELECTにより抽出されたタームに/ISNが付与されます。
- 4) SELECTにより抽出されたタームに/DSが付与されます。
- 5) SELECTにより抽出されたタームに/ANが付与されます。
- 6) SELECTにより抽出されたCODENに/ISNが付与され、そのCODENがSELECTまたはANALYZEされます。
- 7) SELECTにより抽出されたIC, ICA, ICIに/IPCが付与され、そのIC, ICA, ICIがSELECTまたはANALYZEされます。
- 8) SELECTにより抽出されたタームに/ACが付与されます。
- 9) SELECTにより抽出されたタームに/ADが付与されます。
- 10) SELECTにより抽出された出願番号に/APが付与され、その出願番号がSELECTまたはANALYZEされます。
- 11) ダウメント形式で特許番号、出願番号、および優先権出願番号を抽出するときには、矢印プロンプトでSET PATENT DERWENTと指示します。
- 12) SELECTにより抽出されたBasic特許の出願番号に/APが付与され、その出願番号がSELECTまたはANALYZEされます。

SELECT, ANALYZEおよびSORTフィールド

フィールド	フィールドコード	ANALYZE/SELECT ¹⁾	SORT
特許出願番号	AP	Y ¹¹⁾	Y
特許出願番号:Basic特許	AP. B	Y ^{11), 13)}	Y
特許出願番号および優先権出願番号	APPS	Y ^{11), 14)}	N
特許出願番号および優先権出願番号: Basic特許	APPS. B	Y ^{11), 15)}	N
特許出願年	AY	Y	Y
特許出願年:Basic特許	AY. B	Y ¹⁶⁾	Y
特許出願人	PA	Y	Y
特許国	PCS	Y ¹⁷⁾	N
特許国:Basic特許	PCS. B	Y ¹⁸⁾	N
特許発行国	PC	Y	Y
特許発行国:Basic特許	PC. B	Y ¹⁹⁾	Y
特許国数	CYC	Y ²⁰⁾	N
特許情報	PI	Y ^{11), 21)}	Y
特許情報:Basic特許	PI. B	Y ^{11), 22)}	Y
特許種別コード	PK	Y	Y
特許種別コード:Basic特許	PK. B	Y ²³⁾	Y
特許番号	PN	Y ¹¹⁾	Y
	PATS	Y ^{11), 24)}	N
特許番号:Basic特許	PN. B	Y ^{11), 25)}	Y
	PATS. B	Y ^{11), 26)}	N

(続く)

- 1) SELECT HIT ANはその回答セットが作成される検索でヒットしたレコード番号を回答セットから抽出するために利用します。
- 2) SELECTにより抽出されたタームに/BIが付与されます。
- 3) SELECTによりCODENが抽出され、/ISNが付与されます。
- 4) SELECTにより抽出されたタームに/DSが付与されます。
- 5) SELECTにより抽出されたタームに/ANが付与されます。
- 6) SELECTにより抽出されたCODENに/ISNが付与され、そのCODENがSELECTまたはANALYZEされます。
- 7) SELECTにより抽出されたIC, ICA, ICIに/IPCが付与され、そのIC, ICA, ICIがSELECTまたはANALYZEされます。
- 8) SELECTにより抽出されたタームに/ACが付与されます。
- 9) SELECTにより抽出されたタームに/ADが付与されます。
- 10) SELECTにより抽出された出願番号に/APが付与され、その出願番号がSELECTまたはANALYZEされます。
- 11) ダウエント形式で特許番号、出願番号、および優先権出願番号を抽出するときには、矢印プロンプトでSET PATENT DERWENTと指示します。
- 12) SELECTにより抽出されたBasic特許の出願番号に/APが付与され、その出願番号がSELECTまたはANALYZEされます。
- 13) SELECTにより抽出されたタームに/APが付与されます。
- 14) SELECTにより抽出されたAP, PRNに/APPSが付与され、その出願番号と優先権出願番号がSELECTまたはANALYZEされます。
- 15) SELECTにより抽出されたAP.B, PRN.Bに/APPSが付与され、AP.B, PRN.BがSELECTまたはANALYZEされます。
- 16) SELECTにより抽出されたタームに/AYが付与されます。
- 17) SELECTによりPI, DSから抽出された国名コードに/PCSが付与され、その国名コードがSELECTまたはANALYZEされます。
- 18) SELECTによりPI.B, DS.Bから抽出された国名コードに/PCSが付与され、その国名コードがSELECTまたはANALYZEされます。
- 19) SELECTにより抽出されたタームに/PCが付与されます。
- 20) SELECTにより抽出されたタームに/CY.CNTが付与されます。
- 21) SELECTにより抽出された特許番号に/PNが付与され、その特許番号がSELECTまたはANALYZEされます。
- 22) SELECTにより抽出されたBasic特許の特許番号に/PNが付与され、その特許番号がSELECTまたはANALYZEされます。
- 23) SELECTにより抽出されたタームに/PKが付与されます。
- 24) SELECTにより抽出された特許番号に/PATSが付与され、その特許番号がSELECTまたはANALYZEされます。
- 25) SELECTにより抽出されたタームに/PNが付与されます。
- 26) SELECTにより抽出されたBasic特許の特許番号に/PATSが付与され、その特許番号がSELECTまたはANALYZEされます。

SELECT, ANALYZEおよびSORTフィールド

フィールド	フィールドコード	ANALYZE/SELECT ¹⁾	SORT
特許番号数	PNC	Y ²⁷⁾	N
優先権主張国	PRC	Y	Y
優先権主張国:Basic特許	PRC. B	Y ²⁸⁾	Y
優先権主張日	PRD	Y	Y
優先権主張日:Basic特許	PRD. B	Y ²⁹⁾	Y
優先権出願情報	PRAI	Y ^{11), 30)}	Y
優先権出願情報:Basic特許	PRAI. B	Y ^{11), 31)}	Y
優先権出願番号	PRN	Y ¹¹⁾	Y
優先権出願番号:Basic特許	PRN. B	Y ^{11), 32)}	Y
優先権主張年	PRY	Y	Y
優先権主張年:Basic特許	PRY. B	Y ³³⁾	Y

(続く)

- 1) SELECT HIT ANはその回答セットが作成される検索でヒットしたレコード番号を回答セットから抽出するために利用します。
- 2) SELECTにより抽出されたタームに/BIが付与されます。
- 3) SELECTによりCODENが抽出され、/ISNが付与されます。
- 4) SELECTにより抽出されたタームに/DSが付与されます。
- 5) SELECTにより抽出されたタームに/ANが付与されます。
- 6) SELECTにより抽出されたCODENに/ISNが付与され、そのCODENがSELECTまたはANALYZEされます。
- 7) SELECTにより抽出されたIC, ICA, ICIに/IPCが付与され、そのIC, ICA, ICIがSELECTまたはANALYZEされます。
- 8) SELECTにより抽出されたタームに/ACが付与されます。
- 9) SELECTにより抽出されたタームに/ADが付与されます。
- 10) SELECTにより抽出された出願番号に/APが付与され、その出願番号がSELECTまたはANALYZEされます。
- 11) ダウメント形式で特許番号、出願番号、および優先権出願番号を抽出するときには、矢印プロンプトでSET PATENT DERWENTと指示します。
- 12) SELECTにより抽出されたBasic特許の出願番号に/APが付与され、その出願番号がSELECTまたはANALYZEされます。
- 13) SELECTにより抽出されたタームに/APが付与されます。
- 14) SELECTにより抽出されたAP, PRNに/APPSが付与され、その出願番号と優先権出願番号がSELECTまたはANALYZEされます。
- 15) SELECTにより抽出されたAP.B, PRN.Bに/APPSが付与され、AP.B, PRN.BがSELECTまたはANALYZEされます。
- 16) SELECTにより抽出されたタームに/AYが付与されます。
- 17) SELECTによりPI, DSから抽出された国名コードに/PCSが付与され、その国名コードがSELECTまたはANALYZEされます。
- 18) SELECTによりPI.B, DS.Bから抽出された国名コードに/PCSが付与され、その国名コードがSELECTまたはANALYZEされます。
- 19) SELECTにより抽出されたタームに/PCが付与されます。
- 20) SELECTにより抽出されたタームに/CY.CNTが付与されます。
- 21) SELECTにより抽出された特許番号に/PNが付与され、その特許番号がSELECTまたはANALYZEされます。
- 22) SELECTにより抽出されたBasic特許の特許番号に/PNが付与され、その特許番号がSELECTまたはANALYZEされます。
- 23) SELECTにより抽出されたタームに/PKが付与されます。
- 24) SELECTにより抽出された特許番号に/PATSが付与され、その特許番号がSELECTまたはANALYZEされます。
- 25) SELECTにより抽出されたタームに/PNが付与されます。
- 26) SELECTにより抽出されたBasic特許の特許番号に/PATSが付与され、その特許番号がSELECTまたはANALYZEされます。
- 27) SELECTにより抽出されたタームに/PN.CNTが付与されます。
- 28) SELECTにより抽出されたタームに/PRCが付与されます。
- 29) SELECTにより抽出されたタームに/PRDが付与されます。
- 30) SELECTにより抽出された優先権出願番号に/PRNが付与され、その優先権出願番号がSELECTまたはANALYZEされます。
- 31) SELECTにより抽出されたBasic特許の優先権出願番号に/PRNが付与され、その優先権出願番号がSELECTまたはANALYZEされます。
- 32) SELECTにより抽出されたタームに/PRNが付与されます。
- 33) SELECTにより抽出されたタームに/PRYが付与されます。

SELECT, ANALYZEおよびSORTフィールド

フィールド	フィールドコード	ANALYZE/SELECT ¹⁾	SORT
特許発行日	PD	Y	Y
特許発行日:Basic特許	PD. B	Y ³⁴⁾	Y
特許発行年	PY	Y	Y
特許発行年:Basic特許	PY. B	Y ³⁵⁾	Y
収録源	SO	Y	N
補遺語	ST	Y	N
標題	TI	Y (デフォルト)	Y
記事内容コード	TC	Y ³⁶⁾	Y

- 1) SELECT HIT ANはその回答セットが作成される検索でヒットしたレコード番号を回答セットから抽出するために利用します。
- 2) SELECTにより抽出されたタームに/BIが付与されます。
- 3) SELECTによりCODENが抽出され、/ISNが付与されます。
- 4) SELECTにより抽出されたタームに/DSが付与されます。
- 5) SELECTにより抽出されたタームに/ANが付与されます。
- 6) SELECTにより抽出されたCODENに/ISNが付与され、そのCODENがSELECTまたはANALYZEされます。
- 7) SELECTにより抽出されたIC, ICA, ICIに/IPCが付与され、そのIC, ICA, ICIがSELECTまたはANALYZEされます。
- 8) SELECTにより抽出されたタームに/ACが付与されます。
- 9) SELECTにより抽出されたタームに/ADが付与されます。
- 10) SELECTにより抽出された出願番号に/APが付与され、その出願番号がSELECTまたはANALYZEされます。
- 11) ダウエント形式で特許番号、出願番号、および優先権出願番号を抽出するときには、矢印プロンプトでSET PATENT DERWENTと指示します。
- 12) SELECTにより抽出されたBasic特許の出願番号に/APが付与され、その出願番号がSELECTまたはANALYZEされます。
- 13) SELECTにより抽出されたタームに/APが付与されます。
- 14) SELECTにより抽出されたAP, PRNに/APPSが付与され、その出願番号と優先権出願番号がSELECTまたはANALYZEされます。
- 15) SELECTにより抽出されたAP.B, PRN.Bに/APPSが付与され、AP.B, PRN.BがSELECTまたはANALYZEされます。
- 16) SELECTにより抽出されたタームに/AYが付与されます。
- 17) SELECTによりPI, DSから抽出された国名コードに/PCSが付与され、その国名コードがSELECTまたはANALYZEされます。
- 18) SELECTによりPI.B, DS.Bから抽出された国名コードに/PCSが付与され、その国名コードがSELECTまたはANALYZEされます。
- 19) SELECTにより抽出されたタームに/PCが付与されます。
- 20) SELECTにより抽出されたタームに/CY.CNTが付与されます。
- 21) SELECTにより抽出された特許番号に/PNが付与され、その特許番号がSELECTまたはANALYZEされます。
- 22) SELECTにより抽出されたBasic特許の特許番号に/PNが付与され、その特許番号がSELECTまたはANALYZEされます。
- 23) SELECTにより抽出されたタームに/PKが付与されます。
- 24) SELECTにより抽出された特許番号に/PATSが付与され、その特許番号がSELECTまたはANALYZEされます。
- 25) SELECTにより抽出されたタームに/PNが付与されます。
- 26) SELECTにより抽出されたBasic特許の特許番号に/PATSが付与され、その特許番号がSELECTまたはANALYZEされます。
- 27) SELECTにより抽出されたタームに/PN.CNTが付与されます。
- 28) SELECTにより抽出されたタームに/PRCが付与されます。
- 29) SELECTにより抽出されたタームに/PRDが付与されます。
- 30) SELECTにより抽出された優先権出願番号に/PRNが付与され、その優先権出願番号がSELECTまたはANALYZEされます。
- 31) SELECTにより抽出されたBasic特許の優先権出願番号に/PRNが付与され、その優先権出願番号がSELECTまたはANALYZEされます。
- 32) SELECTにより抽出されたタームに/PRNが付与されます。
- 33) SELECTにより抽出されたタームに/PRYが付与されます。
- 34) SELECTにより抽出されたタームに/PDが付与されます。
- 35) SELECTにより抽出されたタームに/PYが付与されます。
- 36) SELECTにより抽出されたタームに/DTが付与されます。

サンプルレコード

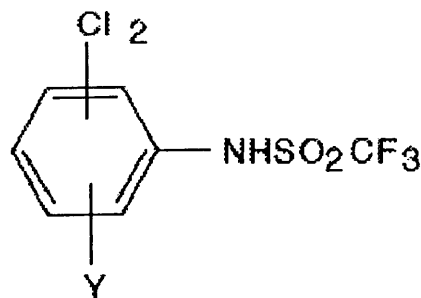
FBIB ABS MSTR (1) 形式での表示

AN 112:2618 LMARPAT
 TI Trifluoromethanesulfonanilide compounds and herbicidal compositions containing them
 IN Takematsu, Tetsuo; Konnai, Makoto; Shimizu, Kuniaki; Urushibata, Ikumi; Kajiwara, Ikuo
 PA Kumiai Chemical Industry Co., Ltd., Japan; Ihara Chemical Industry Co., Ltd.
 SO U. S., 9 pp. Cont. -in-part of U. S. 4, 659, 371.
 CODEN: USXXAM
 DT Patent
 LA English
 FAN. CNT 2

	PATENT NO.	KIND	DATE	APPLICATION NO.	DATE
PI	US 4824477	A	19890425	US 87-19331	19870226
				JP 85-125228	19850611
	US 4659371	A	19870421	US 86-871870	19860609
				US 86-871870	19860609
				JP 85-125228	19850611

PATENT FAMILY INFORMATION:

	PATENT NO.	KIND	DATE	APPLICATION NO.	DATE
PI	US 4659371	A	19870421	US 86-871870	19860609
	JP 62089651	A2	19870424	JP 85-125228	19850611
	EP 265540	A1	19880504	JP 86-120277	19860527
				JP 85-125228	19850611
				EP 86-114970	19861028
				JP 85-125228	19850611
	US 4824477	A	19890425	US 87-19331	19870226
				JP 85-125228	19850611
				US 86-871870	19860609



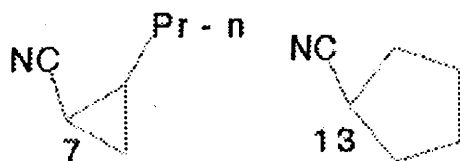
AB The title compds. I [Y = (1-cyano-2-propyl)cyclopropyl, (1-cyano)cyclopentyl] are prepd. as herbicides. Trifluoromethanesulfonic acid anhydride was added to a mixt. of 2,4-dichloro-5-(1-cyano)cyclopropylaniline, Et3N and CH2Cl2, to give 2,4-dichloro-5-(1-cyano)cyclopropyltrifluoromethane sulfonanilide (II). Pre-emergence application of 2 kg II/ha gave total control of barnyardgrass, large crabgrass, pigweed, and other weeds, with no damage to sunflower. A wettable powder comprised II 10, diatomaceous earth 85, Na dinaphthylmethanedisulfonate 2, and Na ligninsulfonate 3% by wt. I have very high herbicidal activity against perennial weeds, such as Johnson grass (*Sorghum halepense*) and purple nutsedge (*Cyperus rotundus*) and high selectivity for cotton and sunflower.

MSTR 1



FBIB ABS MSTR (I) 形式での表示 (続き)

G1 = phenylene (SR (2) C1)
G2 = 7 / 13



MPL: claim 1